

▶ **手動測定XYステージ EK 75 x 50 MR** 測定システム内蔵マニュアルステージ

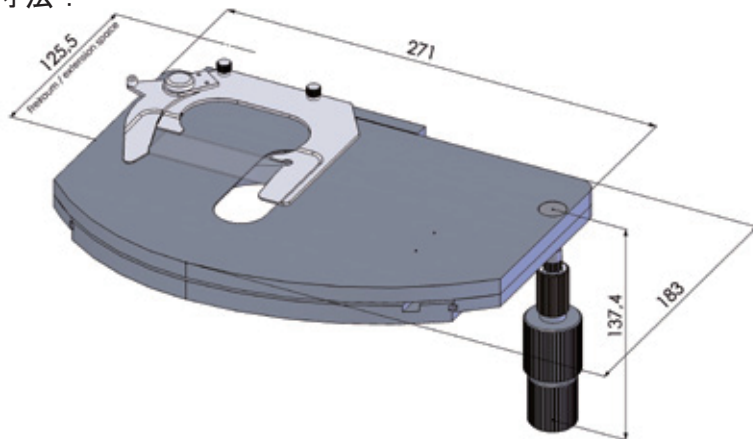
移動範囲 :	76 x 52 mm (3" x 2")
精度 :	μm レンジ内の絶対精度 : 測定長 /40 + 2.5
分解能 :	< 0.05 μm
XY 直交度 :	< 10 arc sec
駆動 :	X 軸 : ボーデンケーブル Y 軸 : ラックランドピニオン
素材 :	アルミニウム
表面 :	黒色処理アルマイト CERASIST® 表面コーティング
重量 :	1700 g

●製品番号 :  
EK 75 x 50 MR 00-22-321-0000

- 特長 :
- ・測定システム内蔵
  - ・表面の摩耗を防ぐ CERASIST 表面処理
  - ・高さと同軸調整可能な同軸<sup>®</sup>ドライブ
  - ・反射/透過のアプリケーション用

- アクセサリ :
- ・オブジェクトホルダ (製品に含まれる)  
製品番号 : 00-22-321-2000
  - ・デジタル読み取りシステム  
PROFILER SCD (製品に含まれる)  
製品番号 : 00-22-321-2000

寸法 :



\*ご注文時は取付け顕微鏡をお知らせ下さい。  
\*システムの組み合わせ、価格はお問い合わせください。